

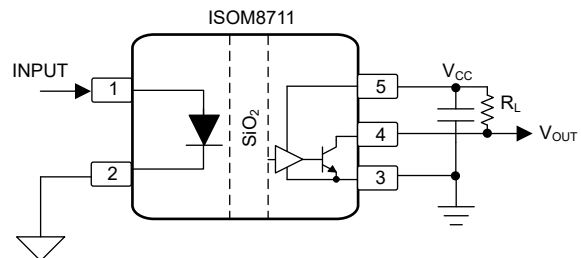
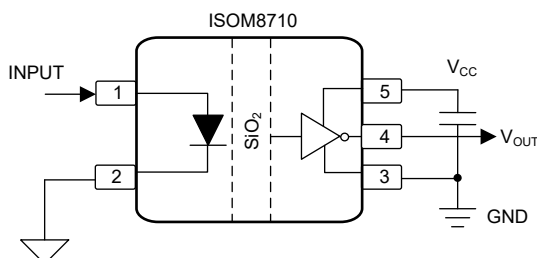
ISOM871x 3.75kV_{RMS}、高速シングルチャネルオプトエミュレータ

1 特長

- 業界標準の高速デジタルフォトカプラに対するドロップイン代替品とピン間互換アップグレード
- シングルチャネルダイオードエミュレータ入力
- 出力オプション:
 - ISOM8710: CMOS
 - ISOM8711: オープンコレクタ
- 広い電源電圧範囲 (V_{CC}): 2.7V ~ 5.5V
- 高いデータレート: 最大 25Mbps
 - 最大伝搬遅延: 52ns
 - 最大パルス幅歪み: 17ns
 - 最大伝搬遅延スキュー: 15ns
- 堅牢な絶縁バリア:
 - 絶縁定格: 最大 3750V_{RMS}
 - 動作電圧: 500V_{RMS}
 - サージ耐性: 最大 10kV
 - 最小過渡耐性: ±125kV/μs
- 幅広い温度範囲: -40°C ~ +125°C
- 小型 SOIC-5 パッケージ
- 安全関連認証:
 - UL 1577 認定、3750V_{RMS} の絶縁
 - VDE による DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 準拠
 - IEC 62368-1、IEC 61010-1
 - CQC GB 4943.1

2 アプリケーション

- 電源
- 電力網、電力量計
- モータードライブ
- ファクトリオートメーション / 制御
- ビルオートメーション
- 照明器具
- 電化製品



簡略図によるアプリケーション例

3 説明

ISOM871x デバイスは、ダイオードエミュレータ入力とデジタル出力を備えたシングルチャネルのオプトエミュレータです。本デバイスは、従来の多くのオプトカプラとピン互換であり、ドロップイン交換が可能のため、PCB の再設計なしで業界標準パッケージを拡張できます。本デバイスは、最大 25Mbps の速度でデータを送信でき、CMOS 互換出力 (ISOM8710) とオープンコレクタ出力 (ISOM8711) の 2 つのロジック出力オプションで 3.3V と 5V の信号を出力できます。

ISOM871x オプトエミュレータは、高い同相過渡耐性 (CMTI)、低い伝搬遅延、小さいパルス幅歪み (PWD)、低い消費電力、広い温度範囲、厳格なプロセス制御による部品間のスキュー低減など、オプトカプラに比べて優れた信頼性と性能面の利点を兼ね備えています。経年変化を補正する必要がないため、エミュレートされたダイオード入力段の消費電力はオプトカプラよりも低減されます。ISOM871x デバイスは、3.75kV_{RMS} の絶縁定格に対応する小型の SOIC-5 パッケージで提供されます。デバイスの高い性能と信頼性により、モータ駆動、産業用コントローラの I/O モジュール、ファクトリオートメーションアプリケーションなどに使用できます。オプトエミュレータテクノロジーの利点の詳細については、『オプトエミュレータの概要』をご覧ください。

パッケージ情報

部品番号	出力段	パッケージ (1)	パッケージサイズ (2)
ISOM8710	CMOS	DFF	3.51mm × 7mm
ISOM8711	オープンコレクタ	(SOIC, 5)	

- 詳細については、[セクション 12](#) を参照してください。
- パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。



目次

1 特長	1	8 詳細説明	18
2 アプリケーション	1	8.1 概要.....	18
3 説明	1	8.2 機能ブロック図.....	18
4 デバイスの比較	3	8.3 機能説明.....	19
5 ピン構成および機能	3	8.4 デバイスの機能モード.....	19
6 仕様	4	9 アプリケーションと実装	20
6.1 絶対最大定格.....	4	9.1 アプリケーション情報.....	20
6.2 ESD 定格.....	4	9.2 代表的なアプリケーション.....	20
6.3 推奨動作条件.....	5	9.3 電源に関する推奨事項.....	26
6.4 熱に関する情報.....	6	9.4 レイアウト.....	26
6.5 電力定格.....	6	10 デバイスおよびドキュメントのサポート	27
6.6 絶縁仕様.....	7	10.1 ドキュメントのサポート.....	27
6.7 安全関連認証.....	8	10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	27
6.8 安全限界値.....	8	10.3 サポート・リソース.....	27
6.9 電気的特性:DC.....	9	10.4 商標.....	27
6.10 スイッチング特性、ISOM8710.....	9	10.5 静電気放電に関する注意事項.....	27
6.11 スイッチング特性、ISOM8711.....	10	10.6 用語集.....	27
6.12 代表的特性.....	11	11 改訂履歴	27
7 パラメータ測定情報	16	12 メカニカル、パッケージ、および注文情報	29

4 デバイスの比較

表 4-1. デバイス比較表

型番	出力段のタイプ	チャンネル数	パッケージ	公称ボディサイズ (mm)
ISOM8710	CMOS	1	DFF (SOIC、5)	3.51mm × 4.8mm
ISOM8711	オープンコレクタ			

5 ピン構成および機能

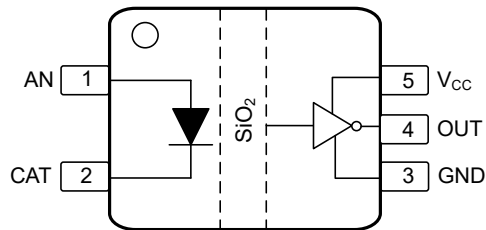


図 5-1. ISOM8710 DFF パッケージ、5 ピン SOIC (上面図)

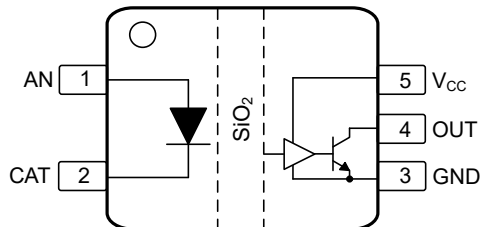


図 5-2. ISOM8711 DFF パッケージ、5 ピン SOIC (上面図)

表 5-1. ピンの機能

ピン		種類 ⁽¹⁾	説明
名称	番号		
AN	1	I	ダイオード・エミュレータのアノード接続
CAT	2	O	ダイオード・エミュレータのカソード接続
GND	3	GND	V _{CC} および OUT のグランド基準
OUT	4	O	デジタル・データ出力。ISOM8711 の場合、抵抗、R _L を使用してこのピンを V _{CC} までプルアップします。
V _{CC}	5	P	出力電源

(1) I = 入力、O = 出力、P = 電源、GND = グランド

6 仕様

6.1 絶対最大定格

動作時接合部温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
電源電圧 ⁽²⁾	V _{CC}	-0.3	6	V
入力逆電圧 ⁽³⁾	V _R		5	V
出力コレクタ電圧、ISOM8711 のみ	V _{OC}	-0.3	V _{CC} + 0.5	V
入力順方向電流	I _F		25	mA
ピーク過渡入力電流 ⁽⁴⁾	I _{FT}		1	A
出力電流、ISOM8710 のみ	I _O	-15	15	mA
出力コレクタ電流、ISOM8711 のみ	I _o		50	mA
入力消費電力	P _{DI}		75	mW
出力コレクタの消費電力、ISOM8711 のみ	P _{DO}		85	mW
動作時接合部温度	T _J		150	°C
保存温度	T _{stg}	-65	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスに恒久的な損傷を与える可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。
- (2) 差動 I/O バス電圧を除くすべての電圧値は、ローカル グランド電位を基準としており、ピーク電圧値です
- (3) 入力逆電圧は、AN ピンを基準にして CAT ピンから測定します
- (4) 1μs 未満のパルス幅、毎秒 300 パルス

6.2 ESD 定格

		値	単位
V _(ESD)	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 ⁽¹⁾	V
		荷電デバイス モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 準拠 ⁽²⁾	

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
- (2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。

6.3 推奨動作条件

		最小値	公称値	最大値	単位
V _{CC}	電源電圧	2.7		5.5	V
V _{F(OFF)}	オフ状態の入力電圧	0		0.8	V
I _{F(ON)}	オン状態の入力順方向電流	2		20	mA
I _{F(OFF)}	オフ状態の入力順方向電流 ⁽¹⁾	0		250	μA
I _{OH}	High 状態の出力電流	-4			mA
I _{OL}	Low 状態の出力電流、ISOM8710 のみ			4	mA
I _{OS}	Low 状態のオープンコレクタシンク電流、ISOM8711 のみ			13	mA
DR	2mA ≤ I _F < 3mA のデータレート	0		5	Mbps
	3mA ≤ I _F < 6mA のデータレート	0		10	Mbps
	I _F ≥ 6mA のデータレート	0		25	Mbps
T _J	接合部温度	-40		130	°C
T _A	周囲温度	-40		125	°C

(1) オフ条件は、V_F ≦ 0.8V でも規定されています。

6.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		ISOM871x	単位
		DFF (SOIC)	
		5ピン	
R _{θJA}	接合部から周囲への熱抵抗	215.9	°C/W
R _{θJC(top)}	接合部からケース (上面) への熱抵抗	124.7	°C/W
R _{θJB}	接合部から基板への熱抵抗	156.9	°C/W
Ψ _{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	91.5	°C/W
Ψ _{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	154.2	°C/W
R _{θJC(bot)}	接合部からケース (底面) への熱抵抗	—	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』を参照してください。

6.5 電力定格

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
P _D	最大消費電力 (両サイド)	I _F = 20mA、V _{CC} = 5.5V、T _J = 150°C、C _L = 15pF、2-MHz 50% デューティサイクルの方形波を入力			70	mW
P _{D1}	最大消費電力 (サイド 1)				50	mW
P _{D2}	最大消費電力 (サイド 2)				20	mW

6.6 絶縁仕様

パラメータ		テスト条件	値	単位
			5-DFF	
IEC 60664-1				
CLR	外部空間距離 ⁽¹⁾	空気を通したサイド 1 とサイド 2 の距離	>5	mm
CPG	外部沿面距離 ⁽¹⁾	パッケージ表面上でのサイド 1 とサイド 2 の距離	>5	mm
DTI	絶縁物を介した距離	最小内部ギャップ (内部空間距離)	>17	μm
CTI	比較トラッキング インデックス	IEC 60112, UL 746A	>400	V
	材料グループ	IEC 60664-1 に準拠	II	
	IEC 60664-1 に準拠した過電圧カテゴリ	定格商用電源 V_{RMS} が 150V 以下	I-IV	
		定格商用電源 V_{RMS} が 300V 以下	I-IV	
		定格商用電源 V_{RMS} が 500V 以下	I-III	
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)⁽²⁾				
V_{IORM}	最大反復ピーク絶縁電圧	AC 電圧 (バイポーラ)	707	V_{PK}
V_{IOWM}	最大絶縁動作電圧	AC 電圧 (正弦波)、絶縁膜経時破壊 (TDDb) テスト、絶縁寿命を参照	500	V_{RMS}
		DC 電圧	707	V_{DC}
V_{IOTM}	最大過渡絶縁電圧	$V_{TEST} = V_{IOTM}$, $t = 60s$ (認定時テスト)、 $V_{TEST} = 1.2 \times V_{IOTM}$, $t = 1s$ (100% 出荷時テスト)	5303	V_{PK}
V_{IMP}	最大インパルス電圧 ⁽³⁾	気中テスト、1.2/50μs 波形、IEC 62368-1 に準拠	7200	V_{PK}
V_{IOSM}	最大サージ絶縁電圧 ⁽⁴⁾	$V_{IOSM} \geq 1.3 \times V_{IMP}$ 、油中でテスト (認定)、1.2/50μs 波形、IEC 62368-1 に準拠	10000	V_{PK}
q_{pd}	見掛けの電荷 ⁽⁵⁾	方法 a: I/O 安全テスト サブグループ 2/3 の後、 $V_{ini} = V_{IOTM}$, $t_{ini} = 60s$, $V_{pd(m)} = 1.2 \times V_{IORM}$, $t_m = 10s$	≤ 5	pC
		方法 a: 環境テスト サブグループ 1 の後、 $V_{ini} = V_{IOTM}$, $t_{ini} = 60s$, $V_{pd(m)} = 1.6 \times V_{IORM}$, $t_m = 10s$	≤ 5	
		メソッド b: ルーチン テスト (100% 出荷時)、 $V_{ini} = 1.2 \times V_{IOTM}$, $t_{ini} = 1s$, $V_{pd(m)} = 1.875 \times V_{IORM}$, $t_m = 1s$ (メソッド b1) または $V_{pd(m)} = V_{ini}$, $t_m = t_{ini}$ (メソッド b2)	≤ 5	
C_{IO}	絶縁バリア容量、入力から出力へ ⁽⁶⁾	$V_{IO} = 0.4 \times \sin(2\pi ft)$, $f = 1MHz$	1	pF
R_{IO}	絶縁抵抗、入力から出力へ ⁽⁶⁾	$V_{IO} = 500V$, $T_A = 25^\circ C$	$>10^{12}$	Ω
		$V_{IO} = 500V$ ($100^\circ C \leq T_A \leq 125^\circ C$ 時)	$>10^{11}$	
		$V_{IO} = 500V$ ($T_S = 150^\circ C$ 時)	$>10^9$	
	汚染度		2	
	耐候性カテゴリ		40/125/21	
UL 1577				
V_{ISO}	絶縁耐圧	$V_{TEST} = V_{ISO}$, $t = 60s$ (認定時テスト)、 $V_{TEST} = 1.2 \times V_{ISO}$, $t = 1s$ (100% 出荷時テスト)	3750	V_{RMS}

- (1) 沿面距離および空間距離の要件は、アプリケーション個別の機器絶縁規格に従って適用する必要があります。基板設計時には、プリント基板 (PCB) 上のアイソレータの取り付けパッドによって沿面距離と空間距離が減少しないように注意する必要があります。グループ、リップ、または両方を挿入すると、PCB の沿面距離を延長できます。
- (2) この絶縁素子は、安全定格内の安全な電氣的絶縁のみに適しています。安全定格への準拠は、適切な保護回路によって保証する必要があります。
- (3) テストは、パッケージのサージ耐性を判定するため、気中で実行されます。
- (4) テストは、絶縁バリアの固有サージ耐性を判定するため、油中で実行されます。
- (5) 見掛けの放電電荷とは、部分放電 (pd) により発生する放電です。
- (6) 絶縁バリアのそれぞれの側にあるすべてのピンを互いに接続して、2 つの端子を持つデバイスを構成します。

6.7 安全関連認証

VDE	CSA	UL	CQC	TUV
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に従っての認証	IEC 62368-1 および IEC 61010-1 による認証	UL 1577 部品認定プログラムによる認証	GB4943.1 による認証	EN 61010-1 および EN 62368-1 による認証
認証: 40040142	マスタ契約書番号: 220991	ファイル番号: E181974	認証: CQC24001426995	顧客 ID 番号: 77311

6.8 安全限界値

安全限界値⁽¹⁾の目的は、入力または出力回路の故障による絶縁バリアの損傷の可能性を最小限に抑えることです。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
SO5 パッケージ						
I _S	安全入力、出力、または電源電流 ⁽¹⁾	R _{θJA} = 215.9°C/W、V _I = 5.5V、T _J = 135°C、T _A = 25°C			90	mA
		R _{θJA} = 215.9°C/W、V _I = 3.6V、T _J = 135°C、T _A = 25°C			135	mA
		R _{θJA} = 215.9°C/W、V _I = 2.7V、T _J = 135°C、T _A = 25°C			185	mA
		R _{θJA} = 215.9°C/W、V _I = 2V、T _J = 135°C、T _A = 25°C			250	mA
P _S	安全入力、出力、または合計電力 ⁽¹⁾	R _{θJA} = 215.9°C/W、T _J = 135°C、T _A = 25°C			500	mW
T _S	最高安全温度 ⁽¹⁾				135	°C

(1) 最高安全温度 T_S は、本デバイスに規定された最大接合部温度 T_J と同じ値です。I_S および P_S パラメータはそれぞれ安全電流と安全電力を表します。I_S および P_S の最大限界値を超過してはなりません。これらの限界値は、周囲温度 T_A によって異なります。

表にある接合部から空気への熱抵抗 R_{θJA} は、リード付き表面実装パッケージ向けの High-K テストボードに実装されたデバイスの数値です。これらの式を使って各パラメータの値を計算します。

T_J = T_A + R_{θJA} × P、ここで P は本デバイスで消費される電力です。

T_{J(max)} = T_S = T_A + R_{θJA} × P_S、ここで T_{J(max)} は最大許容接合部温度です。

P_S = I_S × V_I、ここで V_I は最大入力電圧です。

6.9 電気的特性 : DC

推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)。すべての仕様 (代表値) は、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ および $V_{CC} = 3.3\text{V}$ です (特に記述のない限り)。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
電源						
V_F	入力順方向電圧	$I_F = 6\text{mA}$	1.3	1.5	1.8	V
I_{CCH}	ロジック High 出力消費電流	図 7-2 または 図 7-3, $I_F = 0\text{mA}$			2	mA
I_{CCL}	ロジック Low 出力消費電流	図 7-2 または 図 7-3, $I_F = 6\text{mA}$			2	mA
I/O						
V_{OH}	ロジック High 出力電圧, ISOM8710	図 7-1, $I_F = 0, I_O = -4\text{mA}, V_{CC} = 2.7\text{V}$	$V_{CC} - 0.4$	$V_{CC} - 0.2$		V
		図 7-1, $I_F = 0, I_O = -4\text{mA}, V_{CC} = 4.5\text{V}$	$V_{CC} - 0.3$	$V_{CC} - 0.1$		V
V_{OL}	ロジック Low 出力電圧, ISOM8710	図 7-1, $I_F = 6\text{mA}, I_O = 4\text{mA}, V_{CC} = 2.7\text{V}$		0.06	0.2	V
		図 7-1, $I_F = 6\text{mA}, I_O = 4\text{mA}, V_{CC} = 4.5\text{V}$		0.04	0.2	V
	ロジック Low 出力電圧, ISOM8711	図 7-3, $I_F = 6\text{mA}, V_{CC} = 4.5\text{V}, R_L = 348\Omega, I_{OL}$ (シンク) = 13mA		0.15	0.6	V
		図 7-3, $I_F = 6\text{mA}, V_{CC} = 2.7\text{V}, R_L = 208\Omega, I_{OL}$ (シンク) = 13mA		0.22	0.6	V
I_{OH}	ロジック High 出力電流, ISOM8711	図 7-3, $I_F = 0\text{mA}, V_{OUT} = V_{CC} = 2.7\text{V}$			100	μA
		図 7-3, $I_F = 0\text{mA}, V_{OUT} = V_{CC} = 4.5\text{V}$			100	μA
I_{TH}	入力スレッショルド電流		0.6	1	2	mA
I_{HYS}	入力電流ヒステリシス			0.26		mA
I_R	入力逆電流	$V_R = 5\text{V}, T_A = 25^\circ\text{C}$			10	μA
C_I	入力容量	$f = 1\text{MHz}, V_F = 0\text{V}$ でのアノードからカソードへの容量		4		pF

6.10 スイッチング特性、ISOM8710

推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)。 $V_{CC} = 2.7\text{V} \sim 5.5\text{V}$ 。すべての仕様 (代表値) は、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{CC} = 3.3\text{V}$ のものです。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
t_r	出力信号の立ち上がり時間	図 7-2, $C_L = 15\text{pF}$			10	ns
t_f	出力信号の立ち下がり時間	図 7-2, $C_L = 15\text{pF}$			10	ns
t_{PLH}	出力 Low から High への遷移の伝搬遅延時間	図 7-2, $I_F = 6\text{mA} \sim 0\text{mA}, C_L = 15\text{pF}, T_r = T_f = 5\text{ns}$			52	ns
t_{PHL}	出力 High から Low への遷移の伝搬遅延時間	図 7-2, $I_F = 0\text{mA} \sim 6\text{mA}, C_L = 15\text{pF}, T_r = T_f = 5\text{ns}$			52	ns
PWD	パルス幅歪み $ t_{PHL} - t_{PLH} $	図 7-2, $I_F = 6\text{mA}, C_L = 15\text{pF}, T_r = T_f = 5\text{ns}$		4.7	17	ns
t_{psk}	部品間の遅延スキュー	$I_F = 6\text{mA}, C_L = 15\text{pF}, T_r = T_f = 5\text{ns}$			15	ns
$ CMTI_L $	静的な LOW 出力による同相過渡耐性	図 7-5, $V_{CM} = 1200V_{p-p}, I_F = 6\text{mA}$, 出力 = LOW	± 125	± 150		kV/ μs
$ CMTI_H $	静的な HIGH 出力による同相過渡耐性	図 7-5, $V_{CM} = 1200V_{p-p}, I_F = 0\text{mA}$, 出力 = HIGH	± 800	± 1000		kV/ μs
TIE	タイム インターバル エラー	20Mbps, $I_F = 6\text{mA}$ で $2^{16} - 1$ PRBS データ		4.2	12	ns

6.11 スイッチング特性、ISOM8711

推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)。V_{CC} = 2.7V ~ 5.5V。R_L = 300Ω (特に記述のない限り)。すべての仕様 (代表値) は、T_A = 25°Cおよび V_{CC} = 3.3V です。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
t _r	出力信号の立ち上がり時間	☒ 7-3, R _L = 300Ω, C _L = 15pF			15	ns
t _f	出力信号の立ち下がり時間	☒ 7-3, R _L = 300Ω, C _L = 15pF			15	ns
t _{PLH}	出力 Low から High への遷移の伝搬遅延時間	☒ 7-3, I _F = 6mA~0mA, C _L = 15pF。T _r = T _f = 5ns, R _L = 300Ω			54	ns
t _{PHL}	出力 High から Low への遷移の伝搬遅延時間	☒ 7-3, I _F = 0mA~6mA, C _L = 15pF。T _r = T _f = 5ns, R _L = 300Ω			54	ns
PWD	パルス幅歪み t _{PHL} - t _{PLH}	☒ 7-3, I _F = 6mA, C _L = 15pF。T _r = T _f = 5ns		4.8	26	ns
t _{psk}	部品間の遅延スキュー	I _F = 6mA, C _L = 15pF。T _r = T _f = 5ns			15	ns
CMTI _L	静的な LOW 出力による同相過渡耐性	☒ 7-6, V _{CM} = 1200V _{p-p} , I _F = 6mA, 出力 = LOW	±125	±150		kV/μs
CMTI _H	静的な HIGH 出力による同相過渡耐性	☒ 7-6, V _{CM} = 1200V _{p-p} , I _F = 0mA, 出力 = HIGH	±800	±1000		kV/μs
TIE	タイム インターバル エラー	20Mbps, I _F = 6mA で 2 ¹⁶ - 1 PRBS データ		3.7	12	ns

6.12 代表的特性

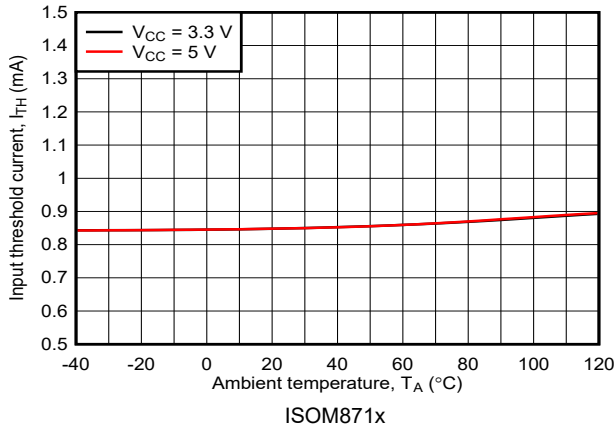


図 6-1. 入力レシヨルド電流と周囲温度との関係

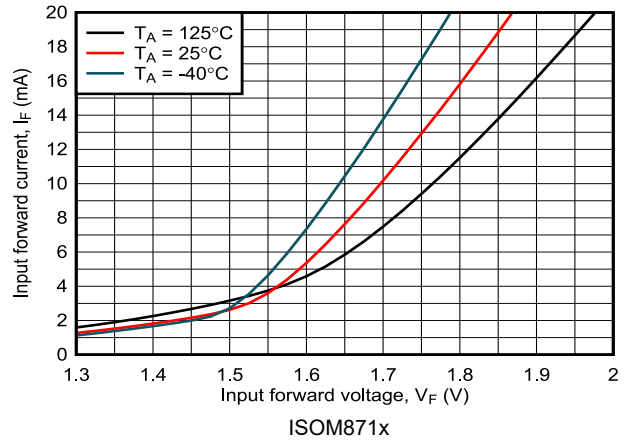


図 6-2. 入力順方向電流と入力順方向電圧との関係

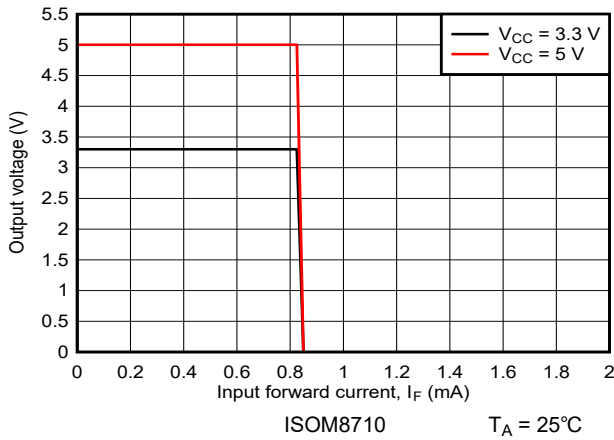


図 6-3. 出力電圧と入力順方向電流との関係

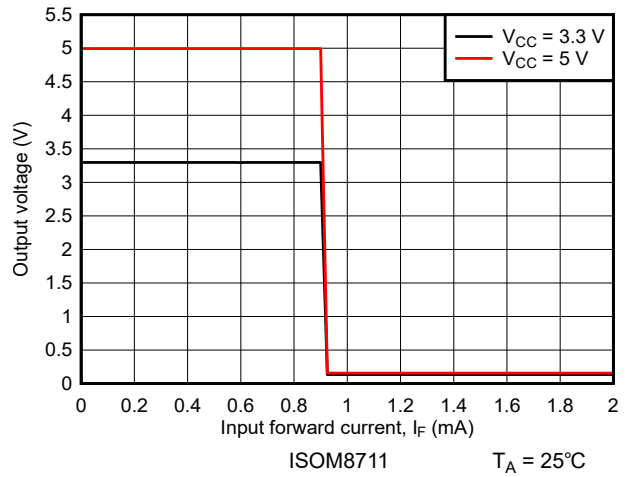


図 6-4. 出力電圧と入力順方向電流との関係

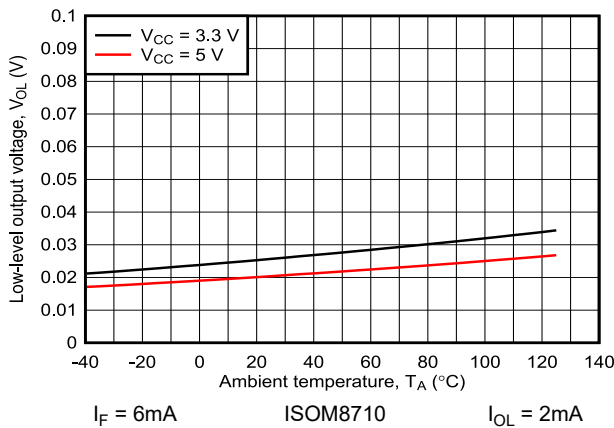


図 6-5. Low レベル出力電圧と周囲温度との関係

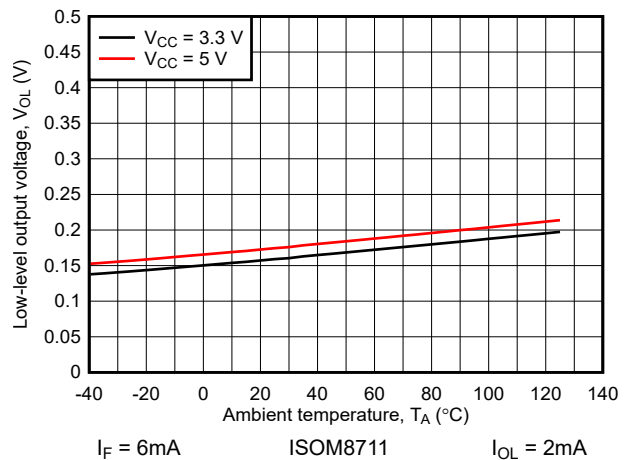


図 6-6. Low レベル出力電圧と周囲温度との関係

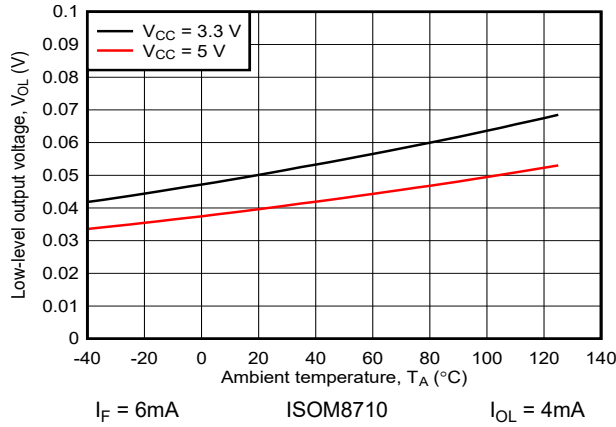


図 6-7. Low レベル出力電圧と周囲温度との関係

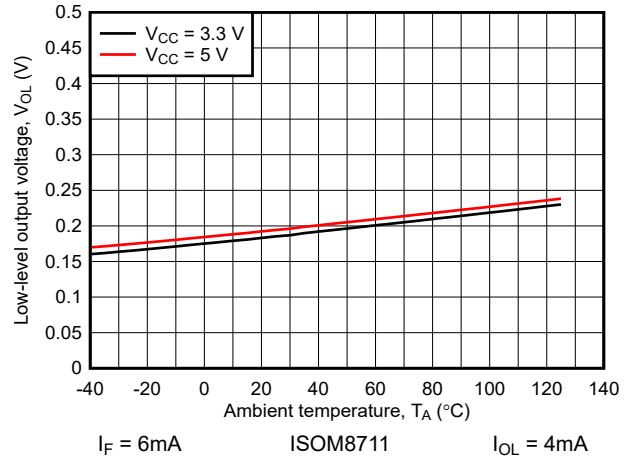


図 6-8. Low レベル出力電圧と周囲温度との関係

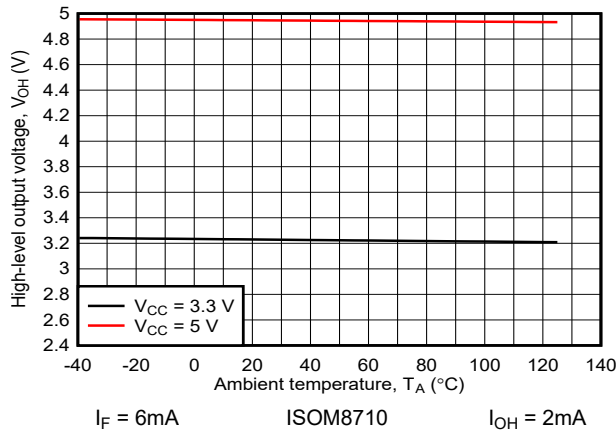


図 6-9. High レベル出力電圧と周囲温度との関係

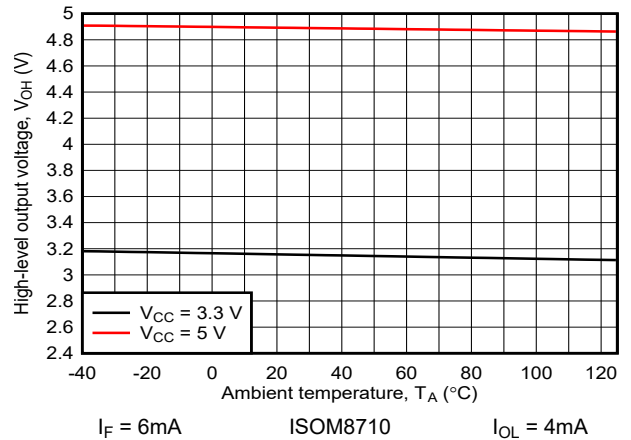


図 6-10. High レベル出力電圧と周囲温度との関係

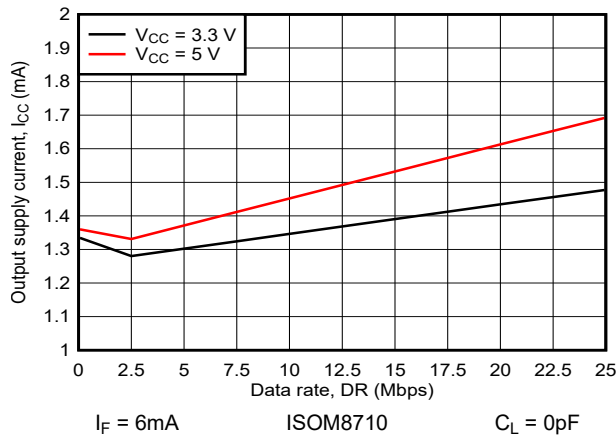


図 6-11. 出力電源電流とデータ レートとの関係

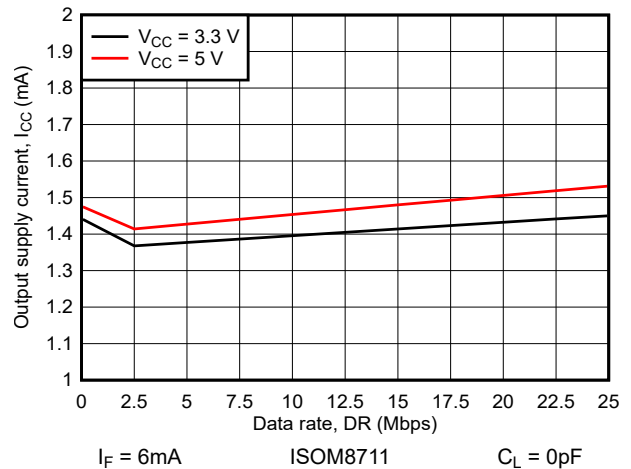


図 6-12. 出力電源電流とデータ レートとの関係

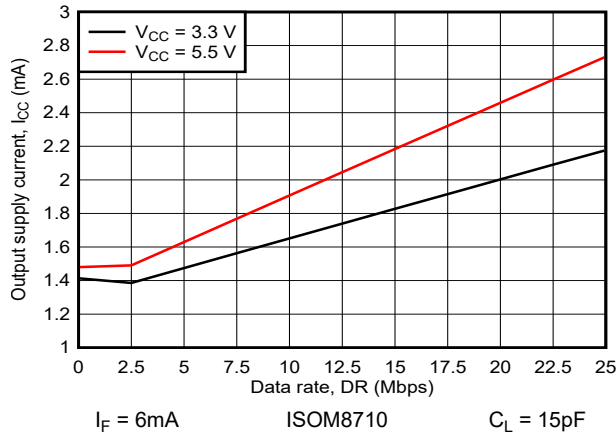


図 6-13. 出力電源電流とデータ レートとの関係

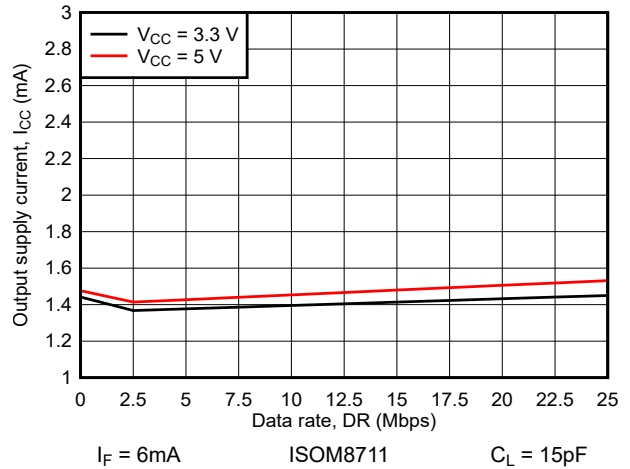


図 6-14. 出力電源電流とデータ レートとの関係

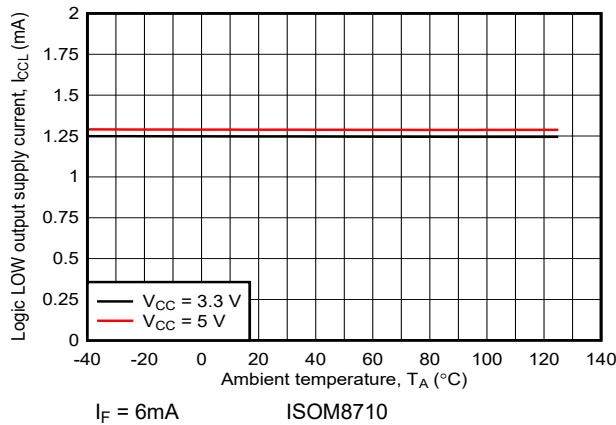


図 6-15. ロジック Low 出力電源電流と周囲温度との関係

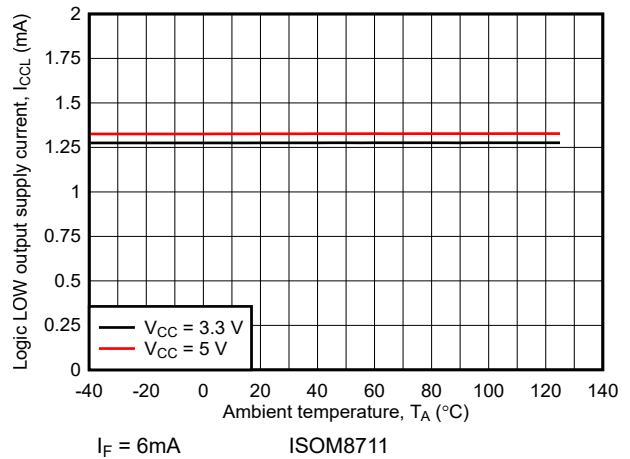


図 6-16. ロジック Low 出力電源電流と周囲温度との関係

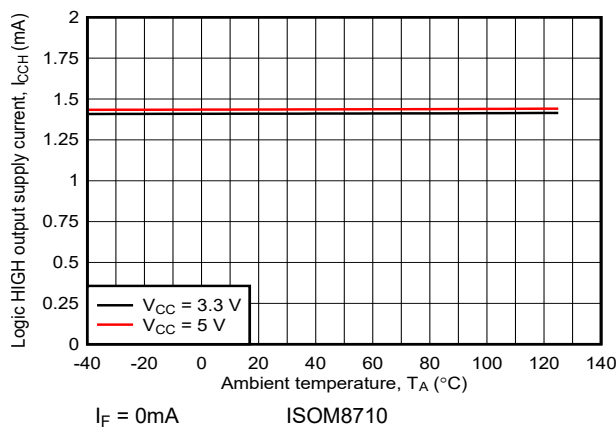


図 6-17. ロジック High 出力電源電流と周囲温度との関係

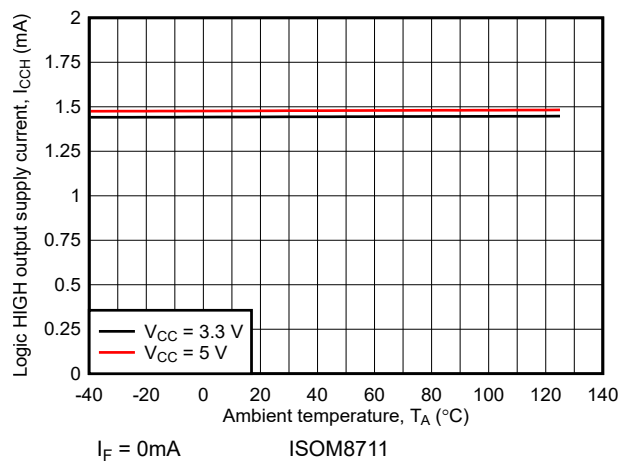


図 6-18. ロジック High 出力電源電流と周囲温度との関係

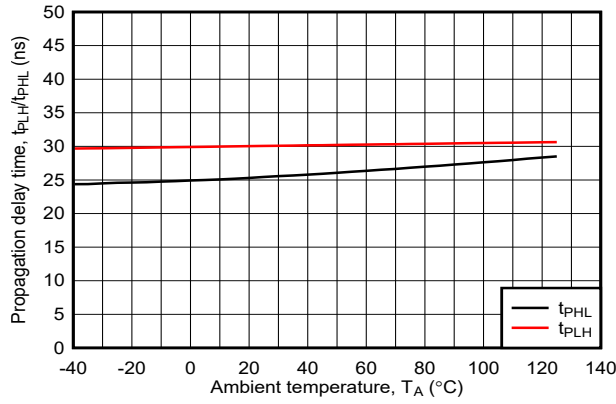


図 6-19. 伝搬遅延時間と周囲温度との関係

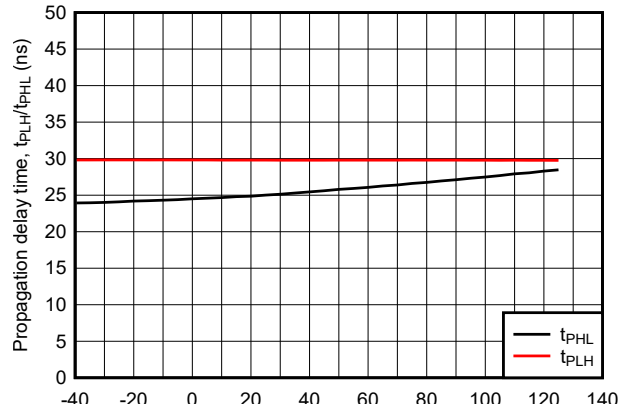


図 6-20. 伝搬遅延時間と周囲温度との関係

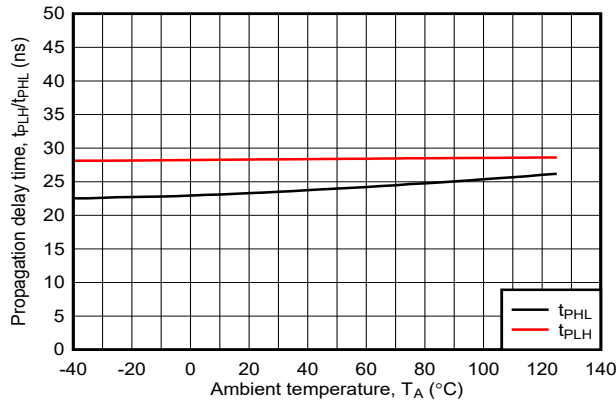


図 6-21. 伝搬遅延時間と周囲温度との関係

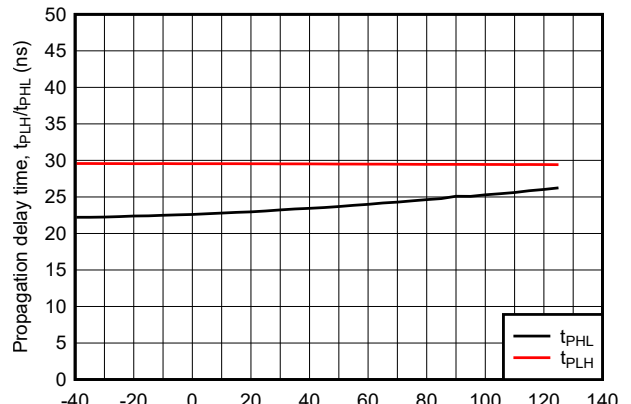


図 6-22. 伝搬遅延時間と周囲温度との関係

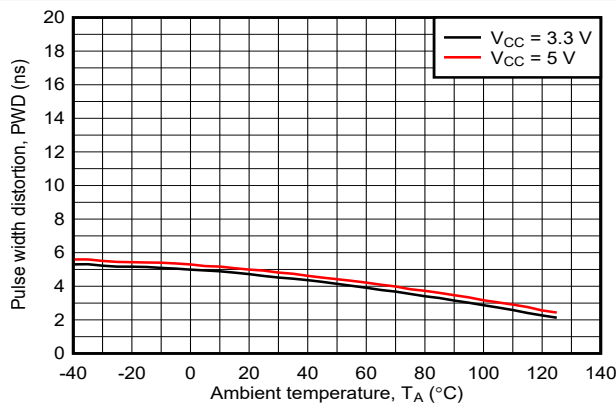


図 6-23. パルス幅歪みと周囲温度との関係

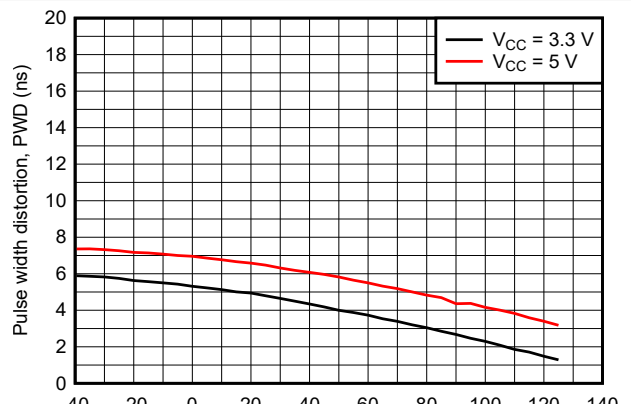
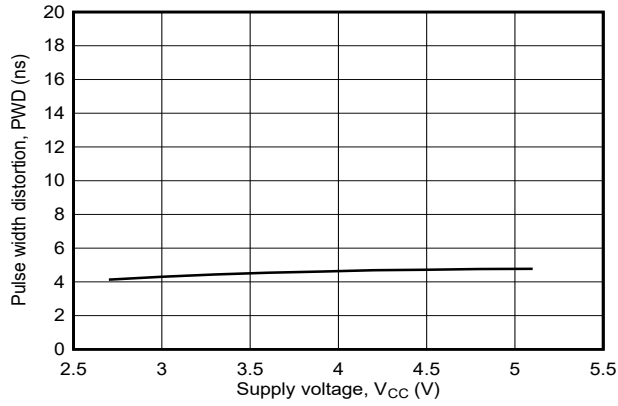
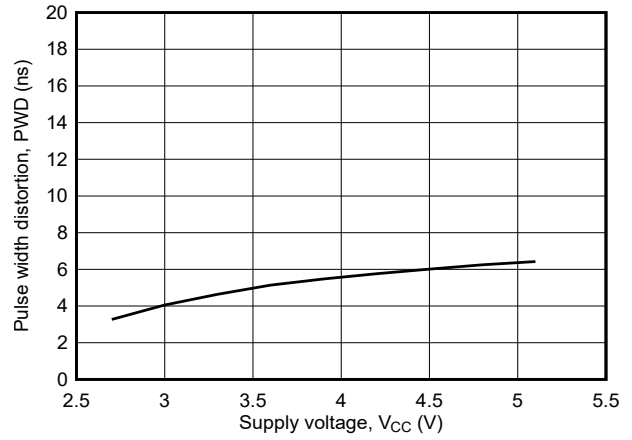


図 6-24. パルス幅歪みと周囲温度との関係



$I_F = 6\text{mA}$ ISOM8710 $C_L = 15\text{pF}$

図 6-25. パルス幅歪みと電源電圧との関係



$I_F = 6\text{mA}$ ISOM8711 $C_L = 15\text{pF}$

図 6-26. パルス幅歪みと電源電圧との関係

7 パラメータ測定情報

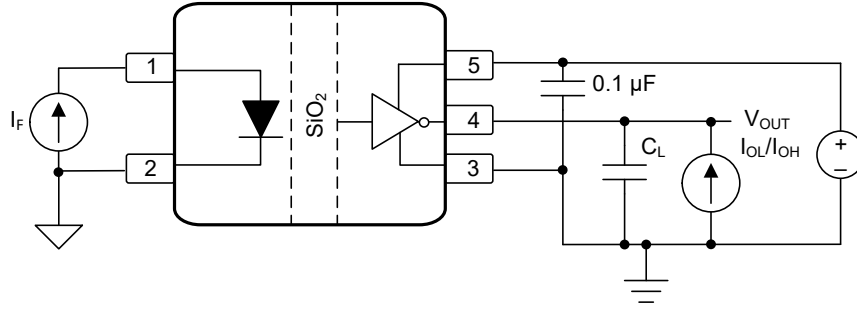


図 7-1. ISOM8710 V_{OL} および V_{OH} の電流源テスト回路

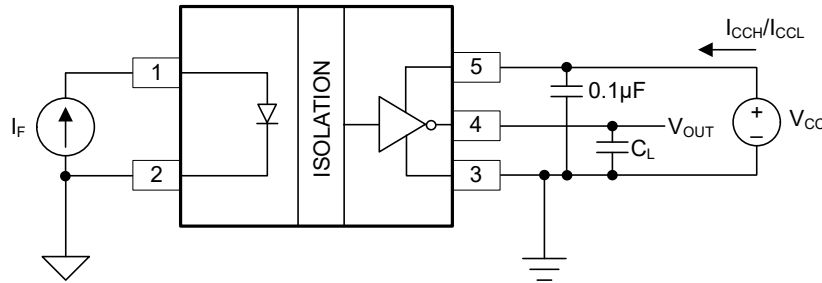


図 7-2. ISOM8710 I_{CCL} 、 I_{CCH} 、およびスイッチング タイミングの電流源テスト回路

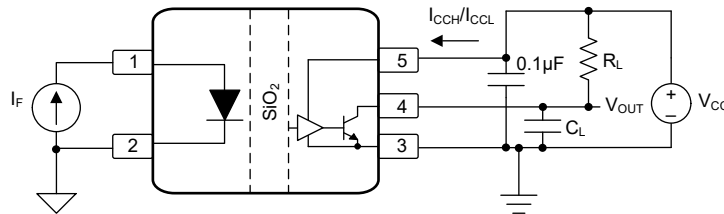


図 7-3. ISOM8711 電気的特性およびスイッチング特性の電流源テスト回路

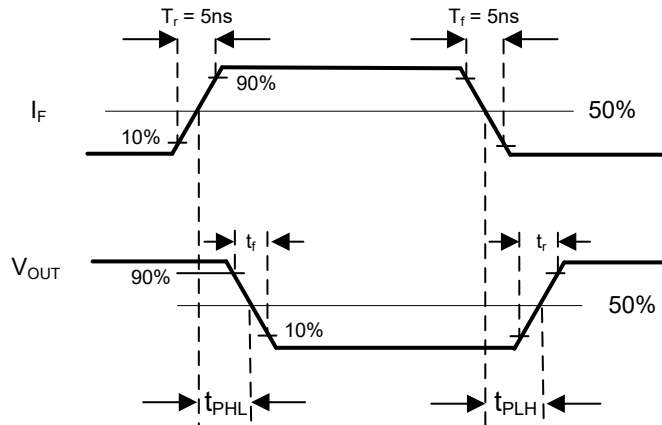


図 7-4. スwitching タイミング波形

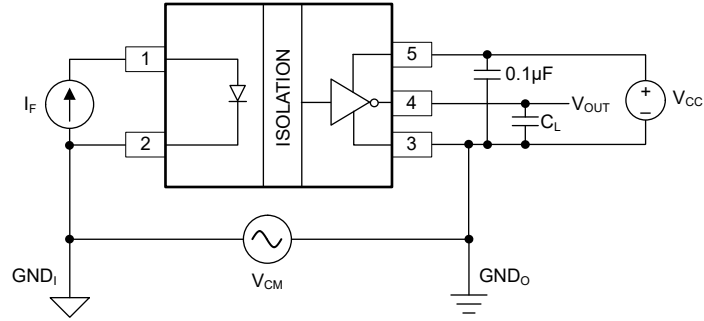


図 7-5. ISOM8710 同相過渡耐性のテスト回路

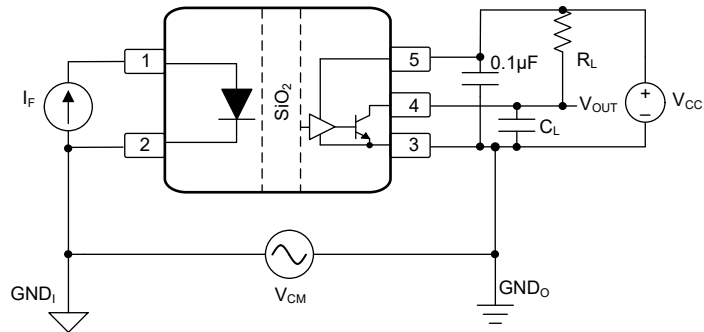


図 7-6. ISOM8711 同相過渡耐性のテスト回路

8 詳細説明

8.1 概要

ISOM871x ファミリのデバイスは、最大 25Mbps のデータ レートのデジタル信号を絶縁するオプト エミュレータであり、フォトカプラに代わるシングル チャネルのピン互換ドロップイン デバイスです。標準的なフォトカプラは LED を入力段として使用しますが、ISOM871x は入力段としてエミュレーション ダイオードを使用します。入力段は、テキサス・インスツルメンツ独自の二酸化シリコン ベース (SiO₂) 絶縁バリアによってドライバ段から絶縁されています。このデバイスは堅牢な絶縁を実現するだけでなく、クラス最高の同相過渡耐性も実現しています。注文オプションには、CMOS 出力とオープン コレクタ出力オプションが含まれます。

ISOM871x デバイスは、高速デジタル信号を絶縁し、従来のフォトカプラでは得られなかった性能、信頼性、および柔軟性の利点を提供します。これらのデバイスは、低消費電力および高速動作の CMOS 絶縁テクノロジーをベースにしているため、これらのデバイスは、温度、順方向電流、デバイスの経年変化に伴って性能が低下するフォトカプラに見られる磨耗効果に耐性があります。

セクション 8.2 に、ISOM871x デバイスの機能ブロック図を示します。入力信号は、オン / オフ キーイング (OOK) 変調方式を使用して絶縁バリアを通過します。トランスミッタは、バリアを介して 1 つのデジタル状態を表す高周波キャリアを送信し、もう 1 つのデジタル状態を表すのに信号を送信しません。レシーバは、高度な信号コンディショニングを行ってから信号を復調し、出力段経由で信号を生成します。これらのデバイスは、CMTI の性能を最大化し、放射エミッションを最小化するための高度な回路手法も採用しています。図 8-2 に、OOK 方式の作用の詳細な概念図を示します。

8.2 機能ブロック図

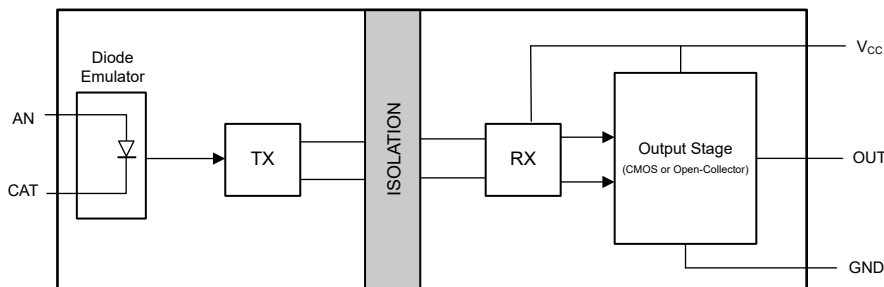


図 8-1. オプト・エミュレータの概念ブロック図

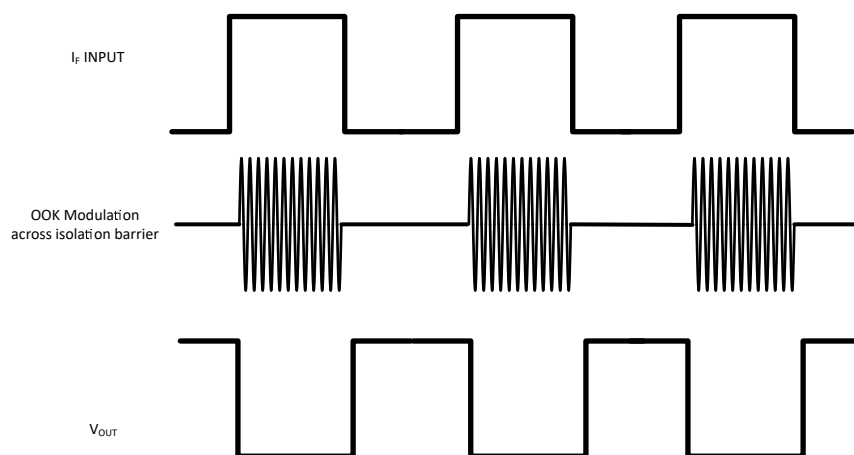


図 8-2. オン・オフ・キーイング (OOK) による変調方式

8.3 機能説明

ISOM871x デバイスは電流入力を受信し、絶縁電圧出力を実現します。ISOM8710 にはレシーバ側に出力バッファがあり、ほとんどのロジック入力デバイスを駆動するのに十分な電流を供給できます。ISOM8711 は、出力バッファによって駆動されるオープン コレクタ出力を備えています。どちらのデバイスも、最大 25Mbps のデータレートの信号を絶縁でき、絶縁電圧定格はサイド 1 とサイド 2 の間で 3750V_{RMS} です。

8.4 デバイスの機能モード

表 8-1 に、ISOM871x デバイスの機能モードを示します。

表 8-1. 機能表

V _{CC} 状態 ⁽²⁾	入力電流 I _F ⁽¹⁾	出力	備考
PU	> I _{TH}	L	チャンネル出力は、チャンネル入力の逆のロジック状態になります。
	< I _{TH}	H	
PD	X	不定	V _{CC} の電源がオフのとき、出力は不定です ⁽²⁾ 。V _{CC} が電源オフから電源オンに遷移すると、チャンネル出力は、入力のロジック状態に基づく対応するロジック状態を想定しています。

(1) V_{CC} = 出力電源、PU = 電源オン (V_{CC} ≥ 2.7V)、PD = 電源オフ (V_{CC} ≤ 2V)、X = 無関係、H = High レベル、L = Low レベル

(2) 2V < V_{CC} < 2.7V のとき、出力は不定状態になります。

9 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

9.1 アプリケーション情報

ISOM871x デバイスは、ダイオード エミュレータ入力とデジタル出力を備えたシングル チャネルのオプト エミュレータです。これらのデバイスはオン / オフ キーイング変調を使用して、絶縁バリアをまたぐデータを送信します。絶縁バリアはこれらのデバイスの 2 つの側を分離するため、推奨動作条件内の電圧と電流を使用し、それぞれの側を独立してソースできます。たとえば、ISOM871x V_{CC} ピンに 3.3V (V_{CC} の範囲は 2.7V ~ 5.5V 以内) を供給し、ダイオード エミュレータ入力を 5mA (I_F の範囲は 2mA ~ 20mA 以内) で駆動することができます。

オプト エミュレータは、絶縁に加えて、電流/電圧変換器または電圧レベル変換器としても使用できます。オプト エミュレータは特定のインターフェイス規格に準拠しておらず、シングルエンドのデジタル信号ラインを絶縁することを目的としています。ISOM871x などの絶縁デバイスは通常、インターフェイスの種類や規格にかかわらず、データコントローラ (MCU または FPGA) とセンサ、データコンバータまたはライントランシーバとの間に配置されます。

9.2 代表的なアプリケーション

産業用アプリケーション向けに、ISOM871x デバイスは テキサス・インスツルメンツのミックスド シグナル マイコン、D/A コンバータ、トランスドライバ、CAN トランシーバ、バッファ、電圧レギュレータを使用して、絶縁型 CAN 通信システムを構築します。マイコン、トランシーバ、オプションのバッファ、電源など、この標準的な回路図の各種部品を置き換えることで、絶縁型 RS-485、UART、SPI、GPIO、その他の絶縁型信号通信システムを作成できます。さらに、ISOM871x デバイスを使用して、PWM 電源フィードバック信号など、**推奨動作条件**内の他の信号を絶縁することもできます。

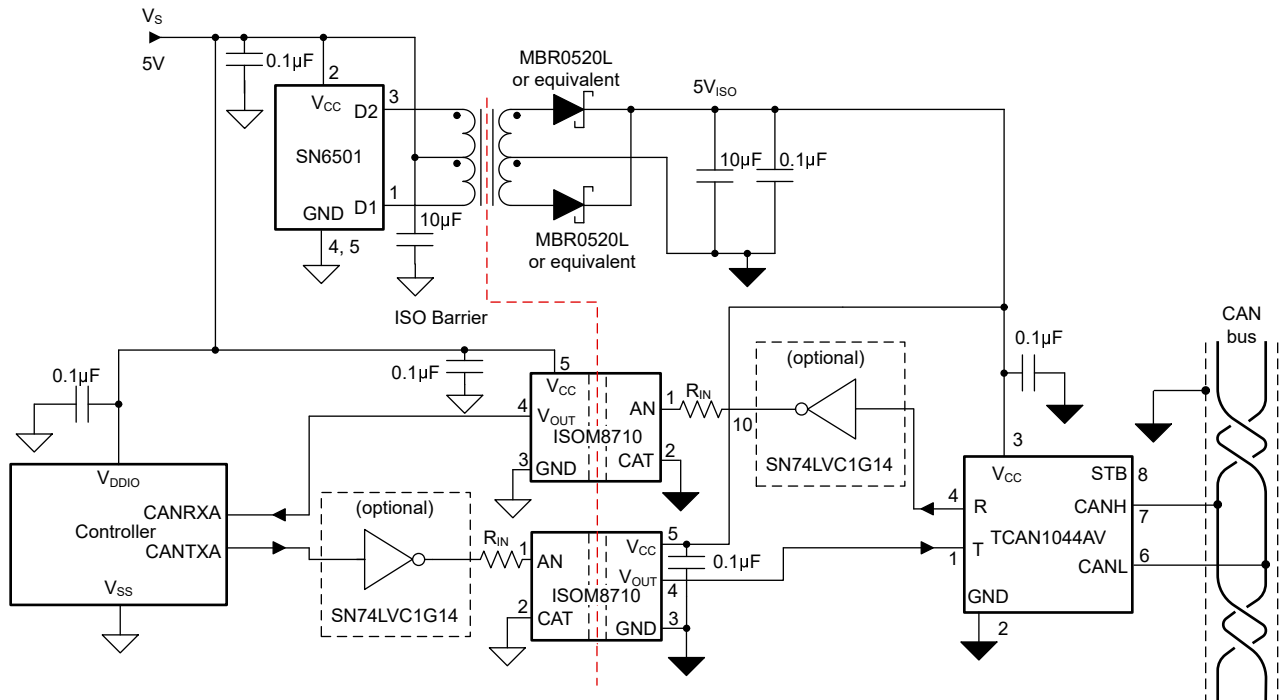


図 9-1. ISOM8710 を使用した標準的な絶縁型 CAN アプリケーション

9.2.1 設計要件

ISOM871x デバイスを使用する設計には、表 9-1 に記載されているパラメータを使用します。

表 9-1. 設計パラメータ

パラメータ	値	数値の例
電源電圧、V _{CC}	2.7V ~ 5.5V	3.3V または 5V
最大 5Mbps のデータレートに対応する入力順方向電流、I _F	2mA~20mA	2mA
最大 10Mbps のデータレートに対応する入力順方向電流、I _F	3mA~20mA	5mA
最大 25Mbps のデータレートに対応する入力順方向電流、I _F	6mA~20mA	10mA
V _{CC} と GND 間のデカップリング コンデンサ	0.1μF	0.1μF
ISOM8711 の場合、OUT と V _{CC} 間のプルアップ抵抗値、R _L	750Ω ~ 50kΩ	4.7kΩ

9.2.2 詳細な設計手順

このセクションでは、ISOM871x オプト エミュレータを使用するための設計手順について説明します。推奨動作条件内で ISOM871x を動作させるには、外部部品を選択する必要があります。部品の選択に関する以下の推奨事項は、入力電流とデータレートを考慮した標準的な絶縁型信号回路の設計に重点を置いています。

9.2.2.1 R_{IN} のサイズ設定

ISOM871x の入力側は電流駆動です。AN ピンに流れる電流の量を制限するには、図 9-1 に示すように、直列抵抗 R_{IN} を入力と直列を使用します。

R_{IN} は、ISOM871x 入力側を流れる電流と消費電力を最小化するようにサイズを設定することも、このレジスタがアプリケーションの要件に応じてより高いデータ レートを実現するようにサイズを設定することもできます。要件にかかわらず、R_{IN} は入力順方向電流を ISOM871x の推奨動作条件内に制限する値にする必要があります。与えられた入力電圧 V_{IN} と目的の入力順方向電流 I_F について R_{IN} を計算する式を式 1 に示します。ここで、V_F は ISOM871x 入力順方向電圧の最大仕様です。

$$R_{IN} = \frac{V_{IN} - V_F [MAX]}{I_F} \quad (1)$$

たとえば、24V 入力および 10mA の目的の I_F の場合、R_{IN} は次のように計算できます。

$$R_{IN} = \frac{24V - 1.8V}{10mA} = 2.22k\Omega \quad (2)$$

9.2.2.2 バッファによる入力の駆動

ISOM871x の入力、反転バッファまたは非反転バッファによって駆動し、ISOM871x の真理値表を変更するか、デバイスを駆動するのに十分な入力順方向電流を供給できます。バッファの使用はオプションです。バッファを使用する場合、R_{IN} 式は上記のように変わりません。

バッファの出力電圧 V_{BUF} および目的の順方向入力電流 I_F に基づいて R_{IN} のサイズを変更すると、式 1 は次のようになります。

$$R_{IN} = \frac{V_{BUF} - V_F [MAX]}{I_F} \quad (3)$$

たとえば、5V 出力のバッファと目的の 5mA の I_F を使用すると、R_{IN} は次のように計算されます。

$$R_{IN} = \frac{5V - 1.8V}{5mA} = 640\Omega \quad (4)$$

9.2.2.3 ISOM8711 の R_L 計算

ISOM8710 を使用する場合は、 R_L 部品は不要です。ISOM8711 はオープンコレクタ OUT ピン、プルアップ抵抗 R_L を備えているため、ロジック High 信号を送信するには、OUT を V_{CC} に接続する必要があります。ラインがオープンコレクタ OUT ピンによって Low に駆動されないとき、このプルアップ抵抗はラインを High にプルします。ISOM8711 を使用するシステムでは、 R_L の値は重要な設計上の考慮事項になります。これは、値が小さすぎる (プルアップが強い) と、過剰な消費電力が発生し、値が高すぎる (プルアップが弱い) と高周波数で信号損失につながる可能性があるためです。プルアップ抵抗の計算式を以下に示します。

ステップ 1: 最小 R_L を計算する

R_L の値が小さすぎると、ISOM8711 の OUT ピンが Low 信号を駆動できなくなります。したがって、最小 R_L の式は、接続されているデバイスの入力バッファ V_{IL} によって Low 信号として読み取ることができる最大電圧レベル、 V_{CC} の関数となります。最大電流 OUT は、式 5 に示すように、Low 信号状態 I_{OS} でシンクできます。

$$R_L [\text{MIN}] = \frac{V_{CC} - V_{IL} [\text{MAX}]}{I_{OS} [\text{MAX}]} \quad (5)$$

ほとんどの CMOS 入力デバイスは、 V_{CC} レベルの 30% など、電源の機能として最大 V_{IL} スレッショルドを備えており、TTL 入力デバイスは、0.8V などの電源に関係なく固定 V_{IL} スレッショルドを持つことができます。

たとえば、 $V_{CC} = 3.3\text{V}$ 、最大 $V_{IL} = 0.99\text{V}$ 、最大 $I_{OS} = 13\text{mA}$ の場合、最小 R_L は次のように計算されます。

$$R_L [\text{MIN}] = \frac{3.3\text{V} - 0.99\text{V}}{13\text{mA}} = 178\ \Omega \quad (6)$$

ステップ 2: 最大 R_L を計算する

最大プルアップ抵抗は、標準的な立ち上がり時間仕様により、OUT 信号ラインの負荷およびトレース容量 C_L によって制限されます。プルアップ抵抗の値が大きすぎると、信号ラインは再び Low になる前に、論理 High に上昇できません。したがって、適切な最大 R_L 値を計算するには、式 7 を使用して最初に最大許容立ち上がり時間 t_R を計算し、最大許容立ち上がり時間をデータレート期間のパーセンテージおよび送信する信号の最大データレートとして計算する必要があります。

$$t_R = 2 \times \frac{\text{rise time \%}}{\text{data rate} [\text{MAX}]} \quad (7)$$

この立ち上がり時間は、式 8 に示すように、10% から 90% への遷移が発生し、抵抗値に対して解決されるまでに必要な時定数に等しく設定できます。

$$R_L [\text{MAX}] = \frac{t_R}{2.2 \times C_L} \quad (8)$$

たとえば、10Mbps 信号で立ち上がり時間が 15% の時間を占有できる場合、立ち上がり時間 (秒) は次のように計算されます。

$$t_R = 2 \times \frac{15\%}{10\text{Mbps}} = 30\text{ns} \quad (9)$$

立ち上がり時間が 30ns、負荷容量の標準値が 2pF の場合、最大 R_L は次のように推定されます。

$$R_L [\text{MAX}] = \frac{30\text{ns}}{2.2 \times 2\text{pF}} = 6.82\text{k}\Omega \quad (10)$$

ステップ 3: R_L は $R_L (\text{min})$ と $R_L (\text{max})$ の間になるよう選択する

選択された R_L 値は、設計条件を満たすために、計算された $R_{L [min]}$ 値と $R_{L [max]}$ 値の間にある必要があります。値を小さくすると、信号送信の高速化、または負荷とトレース容量の増加が可能になりますが、値を大きくすると消費電力が小さくなります。

9.2.3 アプリケーション曲線

次の代表的なスイッチング曲線は、ISOM871x を使用したデータ転送を示しています。

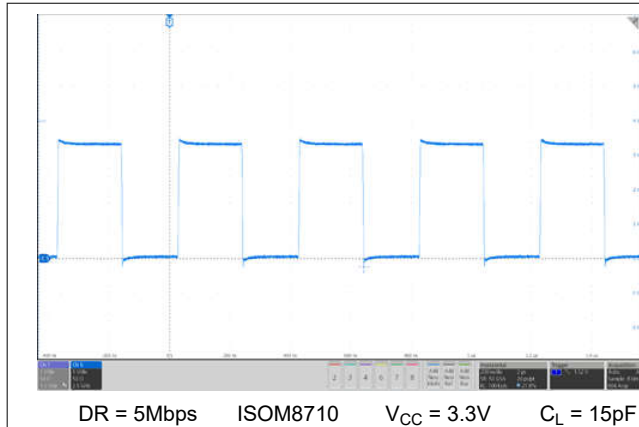


図 9-2. $I_F = 2mA$ での標準出力波形

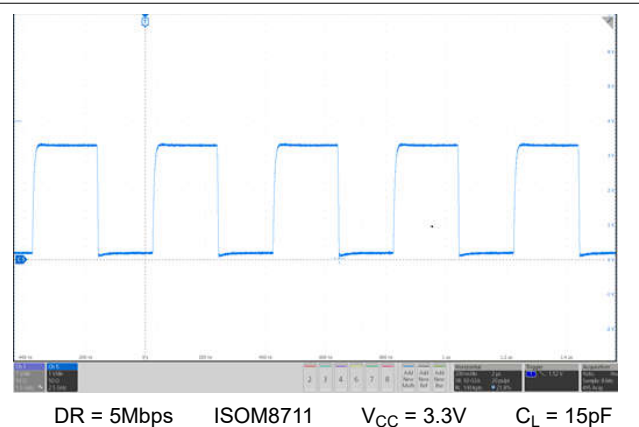


図 9-3. $I_F = 2mA$ での標準出力波形

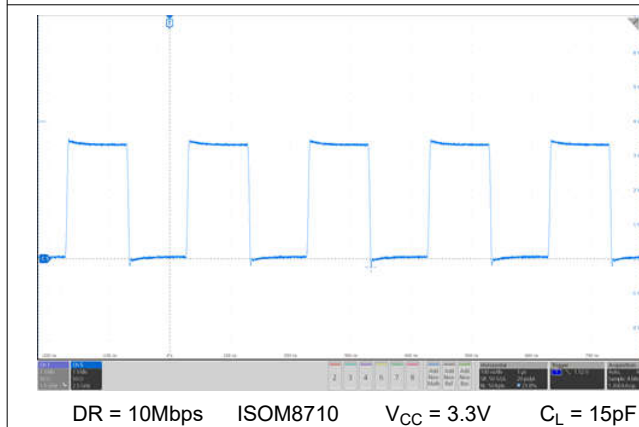


図 9-4. $I_F = 3mA$ での標準出力波形

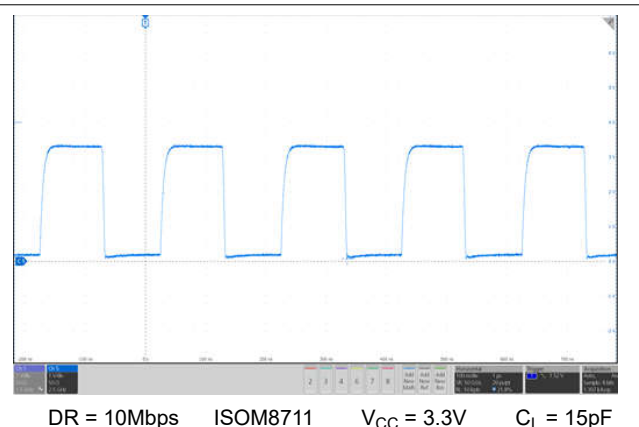
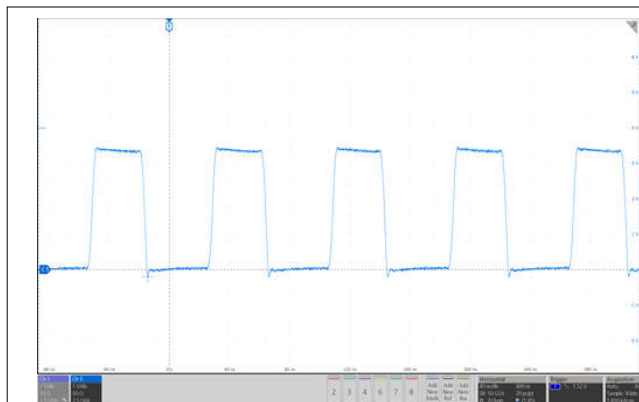
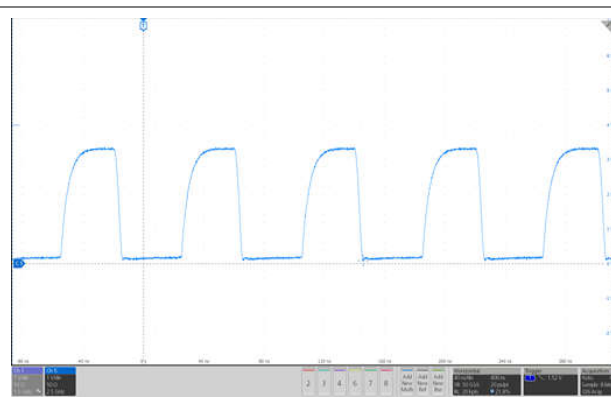


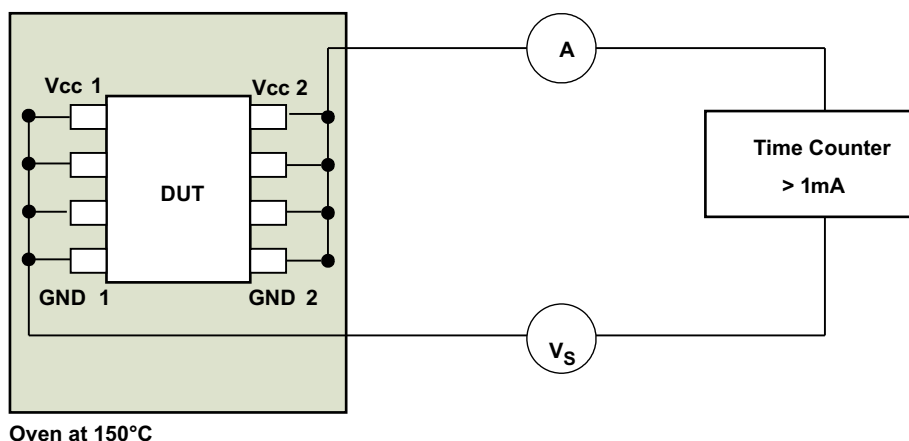
図 9-5. $I_F = 3mA$ での標準出力波形

DR = 25Mbps ISOM8710 $V_{CC} = 3.3V$ $C_L = 15pF$ 図 9-6. $I_F = 6mA$ での標準出力波形DR = 25Mbps ISOM8711 $V_{CC} = 3.3V$ $C_L = 15pF$ 図 9-7. $I_F = 6mA$ での標準出力波形

9.2.4 絶縁寿命

絶縁寿命予測データは、業界標準の TDDB (Time Dependent Dielectric Breakdown、経時絶縁破壊) テスト手法を使用して収集されます。このテストでは、バリアのそれぞれの側にあるすべてのピンを互いに接続して 2 つの端子を持つデバイスを構成し、その両側に高電圧を印加します。TDDB テスト構成については、図 9-8 を参照してください。この絶縁破壊データは、動作温度範囲で、さまざまな電圧について 60Hz でスイッチングして収集されます。強化絶縁について、VDE 規格では、100 万分の 1 (ppm) 未満の故障率での TDDB (経時絶縁破壊) 予測曲線の使用が求められています。期待される最小絶縁寿命は、規定の動作絶縁電圧において 20 年ですが、VDE の強化絶縁認証には、動作電圧について 20%、寿命について 50% の安全マージンがさらに必要となります。すなわち、規定値よりも 20% 高い動作電圧で、30 年の最小絶縁寿命が必要であることとなります。

図 9-9 に、寿命全体にわたって高電圧ストレスに耐えることができる、絶縁バリアの固有能力を示します。この TDDB データによれば、絶縁バリアの固有能力は $500V_{RMS}$ 、寿命は 44 年です。パッケージ サイズ、汚染度、材料グループなどのその他の要因により、部品の動作電圧が制限される場合があります。



Oven at 150°C

図 9-8. 絶縁寿命測定用のテスト構成

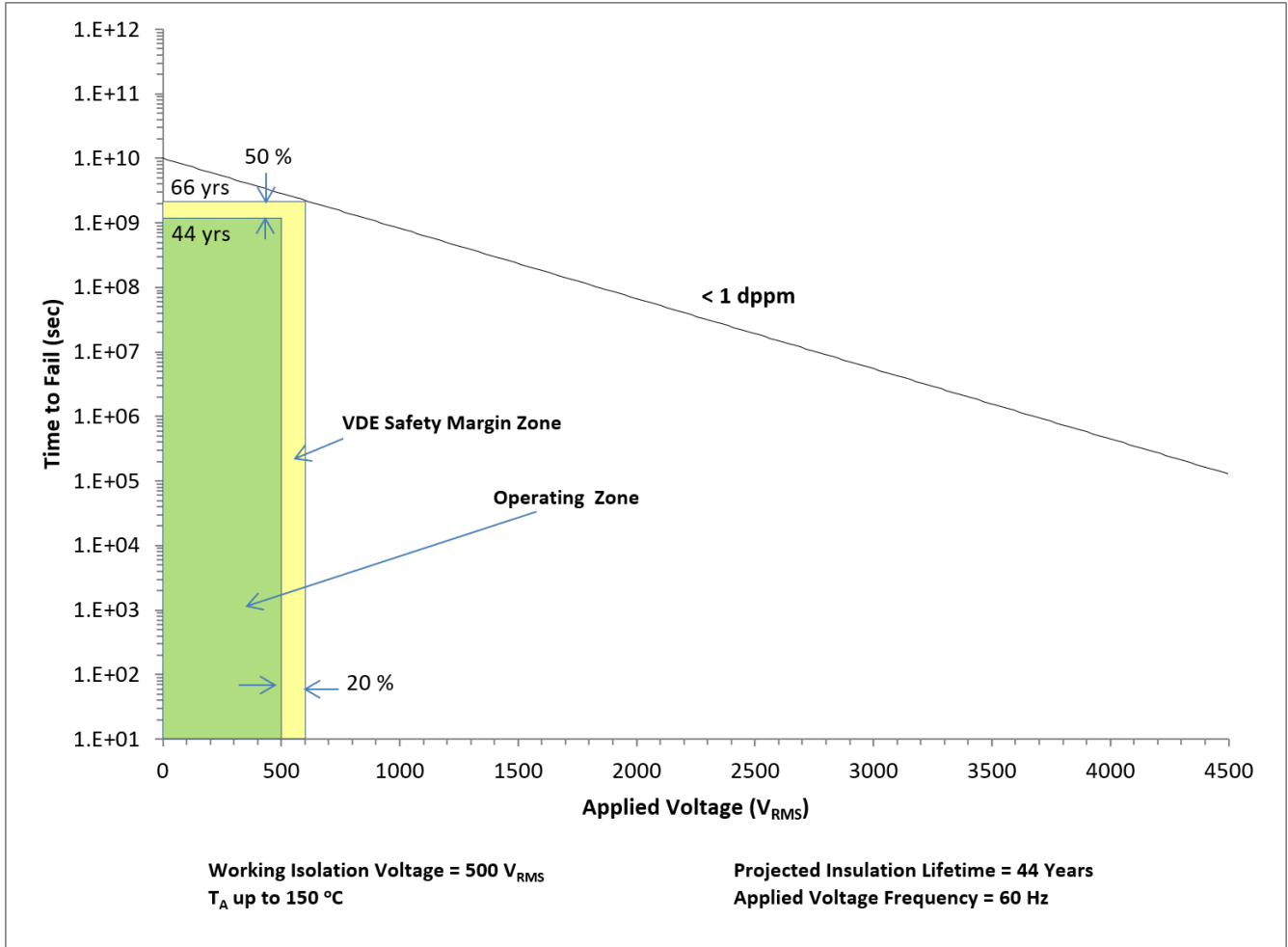


図 9-9. 絶縁寿命予測データ

9.3 電源に関する推奨事項

デバイスは、2.7V ~ 5.5V の入力電源電圧範囲で動作するように設計されています。データレートおよび電源電圧に対する信頼性の高い動作を確保するため、 V_{CC} 電源ピンには $0.1\mu\text{F}$ バイパス コンデンサを推奨します。コンデンサは、 V_{CC} ピンの 2mm 以内、および V_{CC} ピンのできるだけ近くに配置してください。

アプリケーションで使用できる 1 次側電源が 1 つだけの場合は、テキサス・インスツルメンツの SN6501、SN6505A/B、SN6507 などの絶縁型トランスドライバを使用して、2 次側の絶縁型電源を生成できます。このようなアプリケーションの場合、電源設計とトランス選択に関する詳細な推奨事項については、TI.com で各製品のデータシートとそれぞれの製品 Web ページを参照してください。

9.4 レイアウト

9.4.1 レイアウトのガイドライン

- 低 ESR セラミック バイパス コンデンサを使用して、 V_{CC} ピンをグラウンドにバイパスします。X5R または X7R 定格の誘電体でセラミック コンデンサを使用する場合、推奨される標準バイパス容量は $0.1\mu\text{F}$ です。コンデンサは、PCB レイアウトの同じ層で、 V_{CC} ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。このコンデンサの電圧定格は、 V_{CC} 電圧レベルよりも大きい必要があります。
- インダクタンスを最小限に抑えるために、直接接続または 2 つのビアを使用して、グラウンドへのデバイス接続を PCB グランド プレーンに接続する必要があります。
- コンデンサや他の部品を PCB グランド プレーンに接続するには、インダクタンスを最小限に抑えるために、直接接続または 2 つのビアを使用する必要があります。

9.4.2 レイアウト例

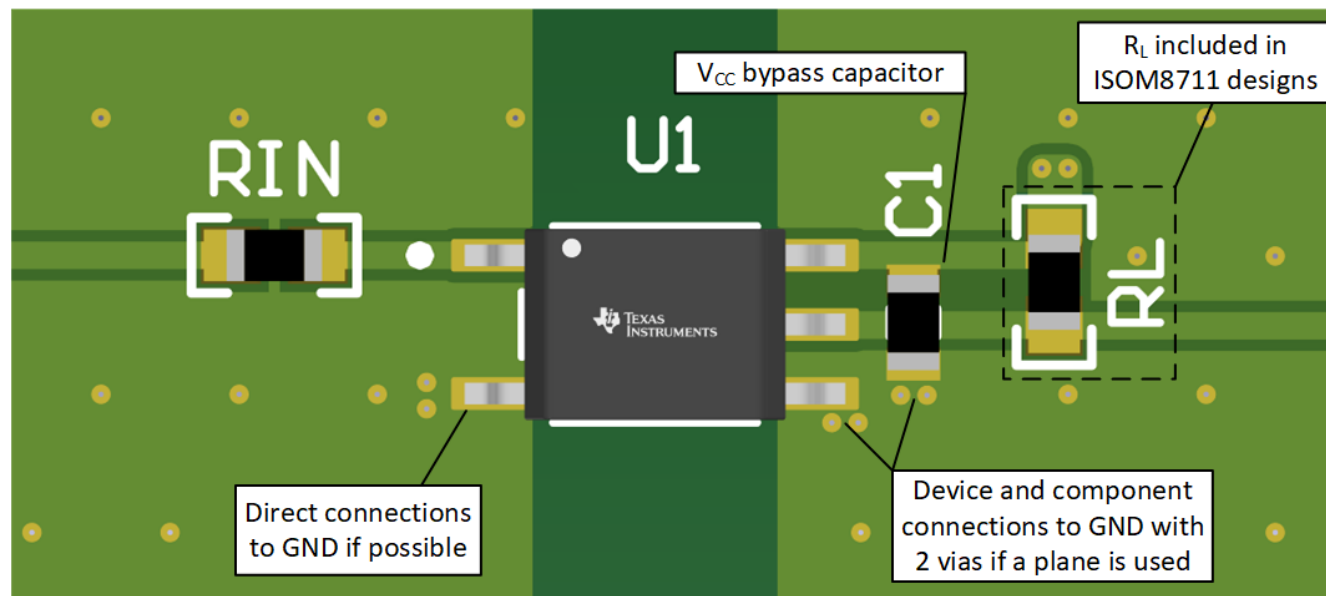


図 9-10. 2 層基板を使用した ISOM871x のレイアウト例

10 デバイスおよびドキュメントのサポート

10.1 ドキュメントのサポート

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス インストルメンツ、「[絶縁の用語集](#)」
- テキサス・インストルメンツ、『[オプト エミュレータの概要](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インストルメンツ、『[ISOM8710 高速シングル チャネル オプト エミュレータ評価モジュール](#)』ユーザー ガイド
- テキサス・インストルメンツ、『[SN6501 絶縁電源用のトランスドライバ](#)』データシート
- テキサス インストルメンツ、『[SN6505x 絶縁電源用の低ノイズ、1A トランスドライバ](#)』データシート
- テキサス インストルメンツ、『[SN6507 絶縁電源用の低エミッション 36V プッシュプルトランスドライバ、デューティ サイクル制御機能付き](#)』データシート
- テキサス・インストルメンツ、『[TCAN1044A-Q1 および TCAN1044AV-Q1 車載用、フォルト保護、スタンバイ モード付き CAN FD トランシーバ](#)』データシート

10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

10.3 サポート・リソース

テキサス・インストルメンツの [E2E™ サポート・フォーラム](#) は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。リンクされているコンテンツは、各寄稿者により、「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インストルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インストルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インストルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

10.4 商標

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

10.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インストルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

10.6 用語集

[テキサス・インストルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

11 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision C (September 2023) to Revision D (August 2025)	Page
• 認定情報を更新し、「予定」を削除.....	1
• VIOWM に合わせて 50VRMS に変更.....	7
• 「認証予定」を「認定済み」に変更し、認証番号を追加.....	8

Changes from Revision B (July 2023) to Revision C (September 2023) **Page**

- ドキュメント全体を通して編集上の修正と変更を実施。..... 1
 - ISOM871x の画像を、ドキュメント全体を通して「絶縁」から「SiO₂」に更新。..... 1
 - ISOM8711 デバイスのステータスを「量産データ」に更新。..... 1
 - アプリケーションの波形を更新。..... 23
-

Changes from Revision A (June 2023) to Revision B (July 2023) **Page**

- ISOM8711 のデバイス ステータスを「事前情報」に更新。..... 1
-

Changes from Revision * (March 2023) to Revision A (June 2023) **Page**

- デバイスのステータスを「量産データ」に更新。..... 1
-

12 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
ISOM8710DFFR	Active	Production	SOIC (DFF) 5	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	8710
ISOM8710DFFR.A	Active	Production	SOIC (DFF) 5	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	8710
ISOM8710DFFR.B	Active	Production	SOIC (DFF) 5	2000 LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	
ISOM8711DFFR	Active	Production	SOIC (DFF) 5	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	8711
ISOM8711DFFR.A	Active	Production	SOIC (DFF) 5	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	8711
ISOM8711DFFR.B	Active	Production	SOIC (DFF) 5	2000 LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
ISOM8710DFFR	SOIC	DFF	5	2000	330.0	12.4	8.0	3.8	2.7	12.0	12.0	Q1
ISOM8711DFFR	SOIC	DFF	5	2000	330.0	12.4	8.0	3.8	2.7	12.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

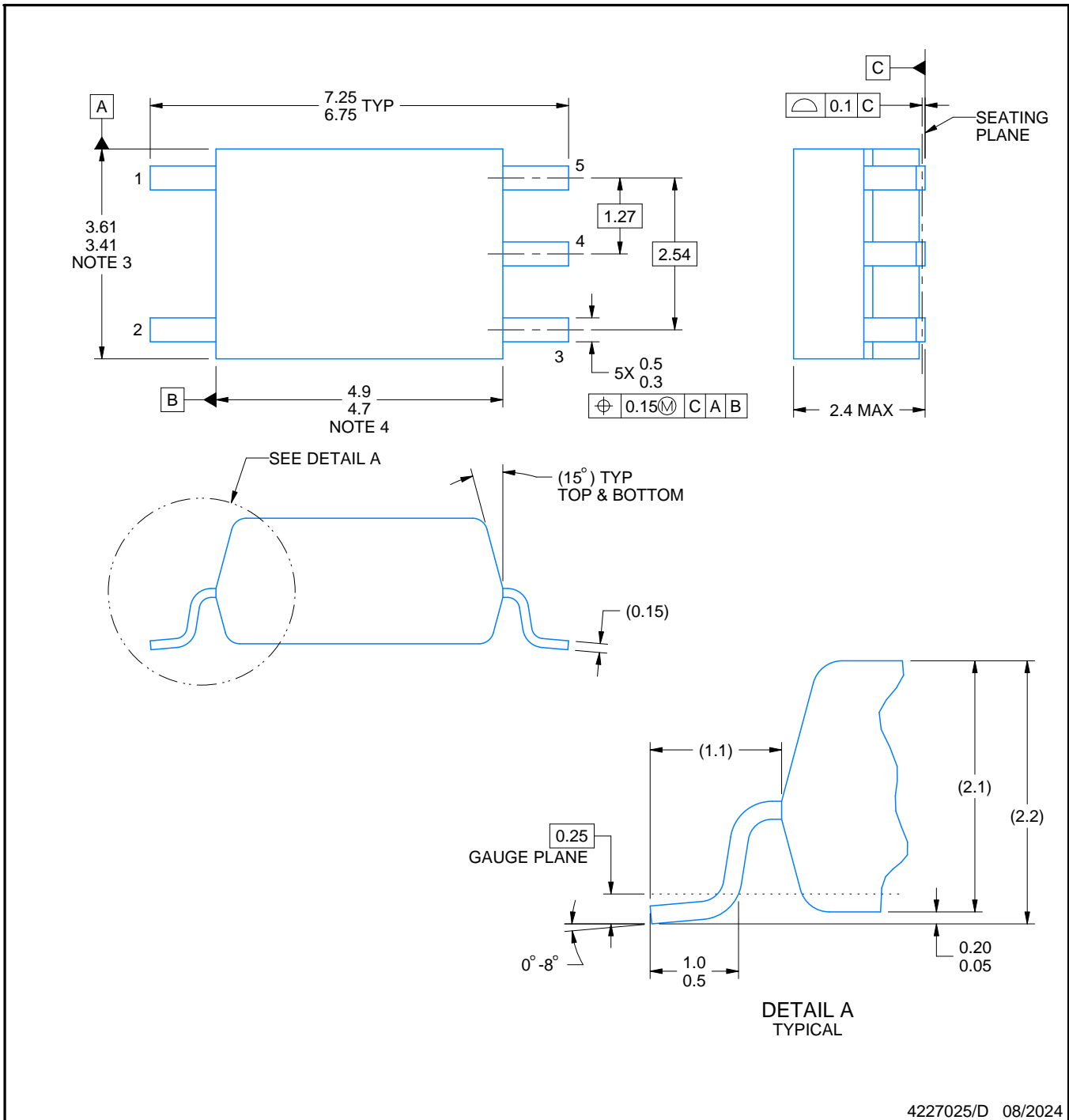
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
ISOM8710DFFR	SOIC	DFF	5	2000	353.0	353.0	32.0
ISOM8711DFFR	SOIC	DFF	5	2000	353.0	353.0	32.0

PACKAGE OUTLINE

DFF0005A

SOIC - 2.4 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



NOTES:

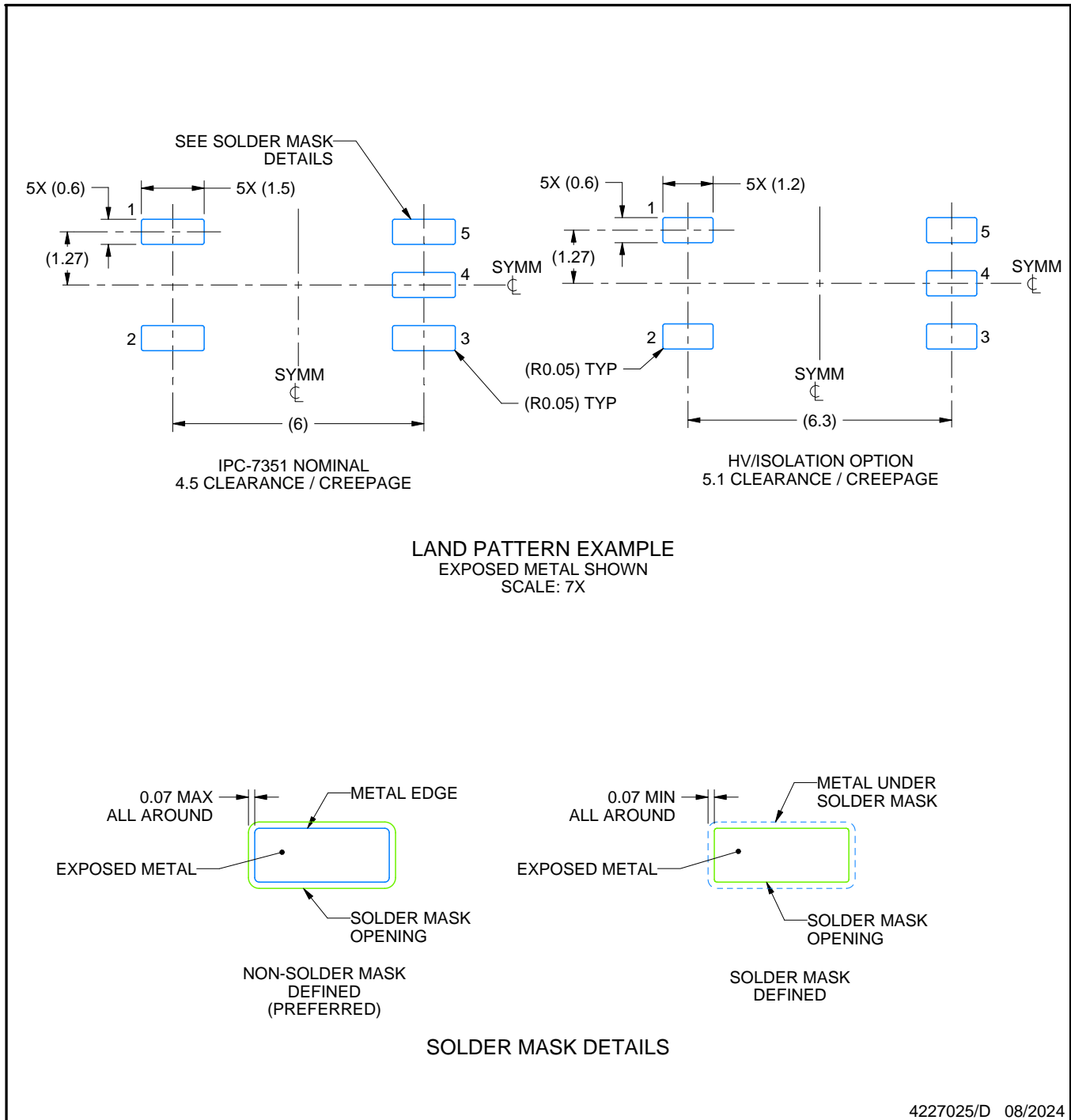
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0,15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

DFF0005A

SOIC - 2.4 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



NOTES: (continued)

5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

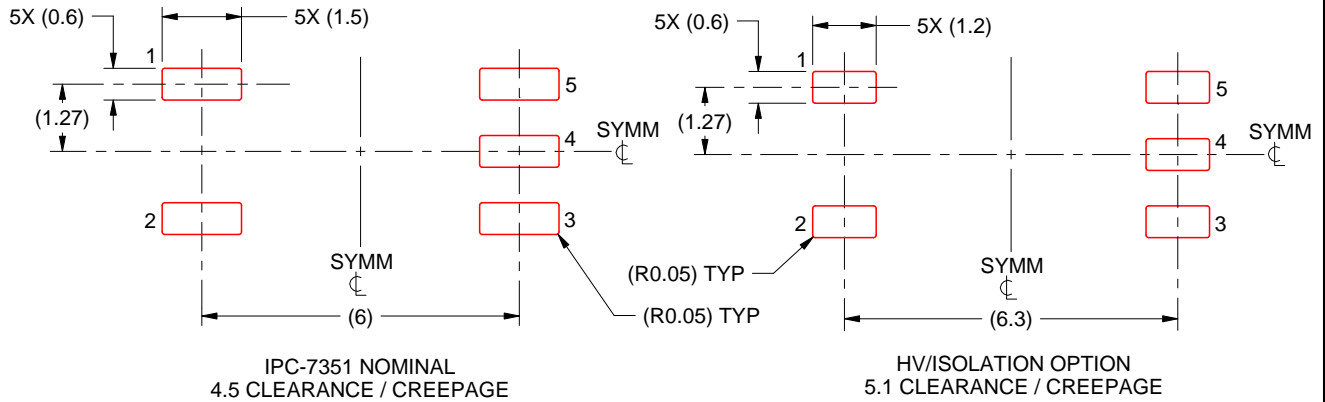
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DFF0005A

SOIC - 2.4 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 7X

4227025/D 08/2024

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月